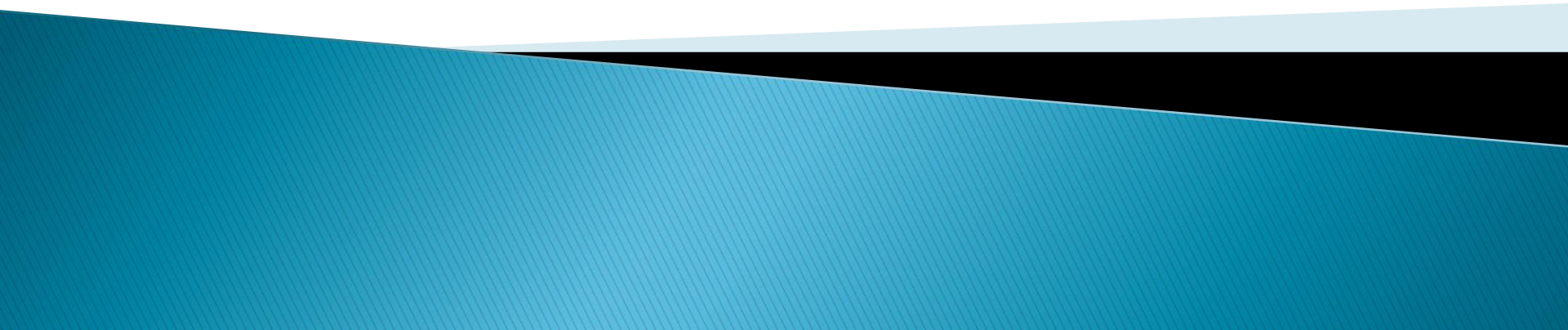


Optoelectronică, structuri și tehnologii

Curs 10



Fotodioda

Detectori optici

▶ Cerinte

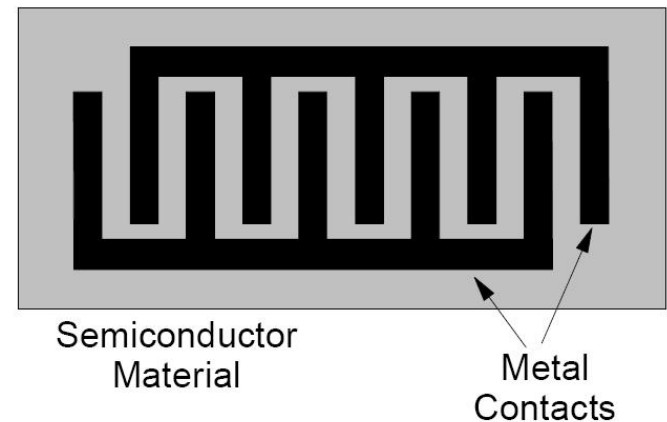
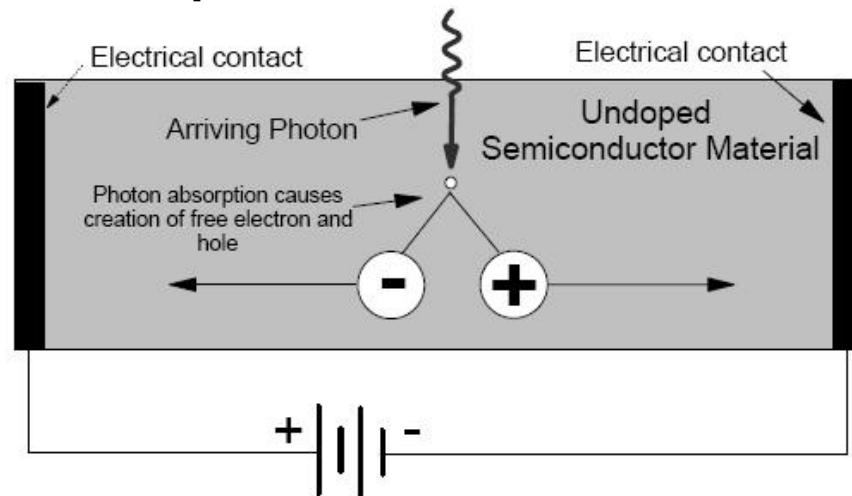
- eficienta crescuta a conversiei optic/electric
- zgomot redus
- raspuns uniform la diferite lungimi de unda
- viteza de raspuns ridicata
- liniaritate

▶ Principii de operare

- fotoconductori $R = R(P_o)$
- fototranzistori $I_B = I_B(P_o)$
- fotodiode $I = I(P_o)$
 - pn
 - pin
 - pin cu multiplicare in avalansa
 - Schottky

Fotoconduttori

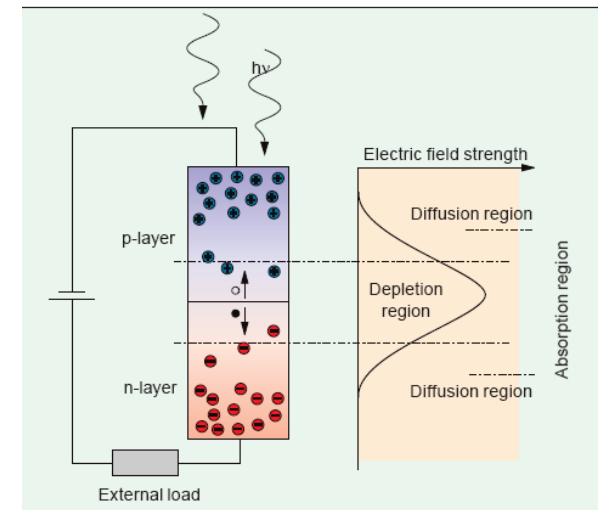
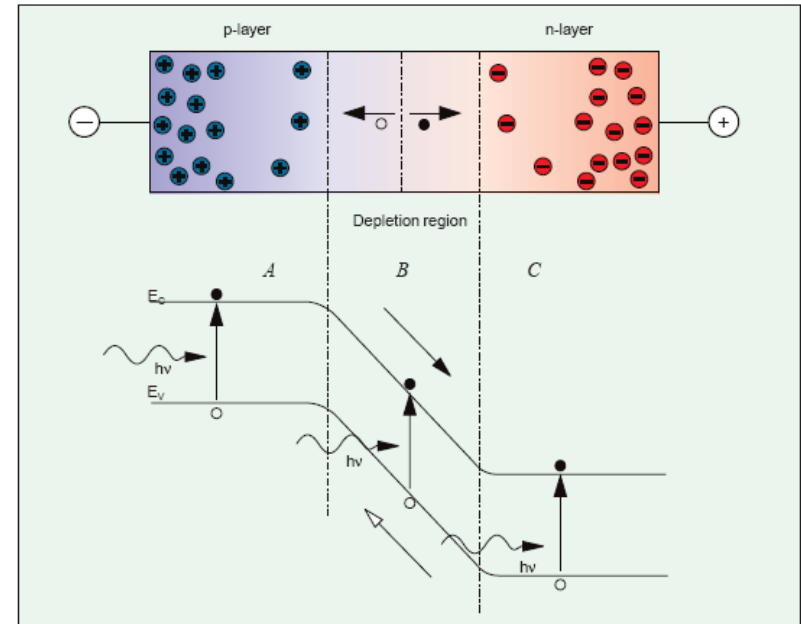
► Principiu



- Recent dispozitive Metal Semiconductor Metal (filtru interdigital) au inceput sa fie utilizate pentru usurinta de fabricare si integrare in aplicatii mai putin pretentioase

Fotodioda – Principiul de operare

- ▶ Jonctiunea pn este polarizata invers
- ▶ Lumina este absorbita in regiunea golita de purtatori, un foton absorbit generand o pereche electron-gol
- ▶ Sarcinile sunt separate de campul electric existent in regiunea golita si genereaza un curent in circuitul exterior



Fotodioda – Principiul de operare

- ▶ Energia necesara pentru eliberarea unei perechi electron gol

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} \geq E_g$$

- ▶ Lungime de unda de taiere

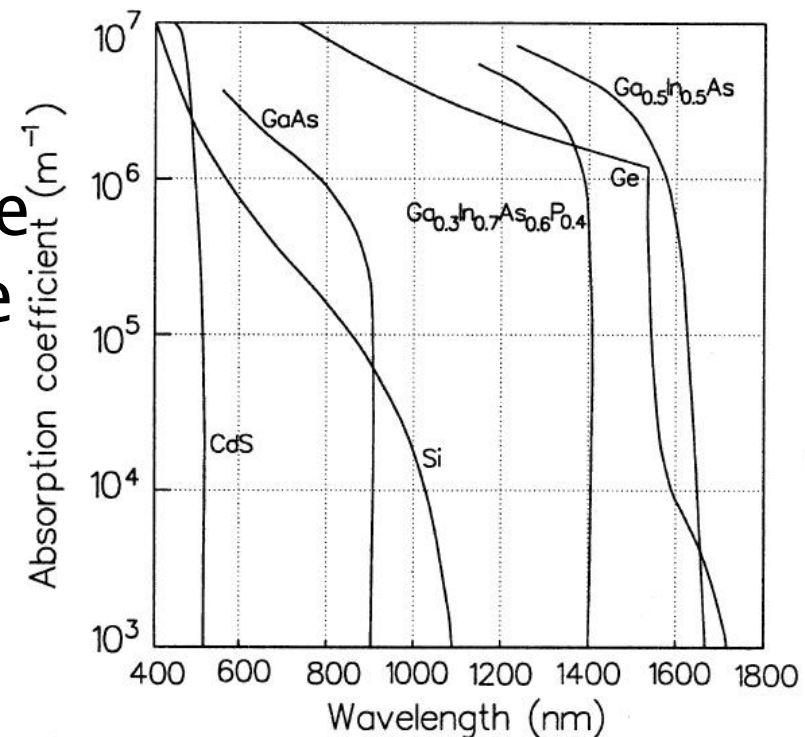
$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{E_g}$$

- ▶ Puterea optica absorbita in zona golita de purtatori (w) aflata la o adincime d in interiorul dispozitivului

$$P(w) = P_i \cdot e^{-\alpha \cdot d} \cdot (1 - e^{-\alpha \cdot w}) \cdot (1 - R_f)$$

Fotodioda – Principiul de operare

- ▶ Coeficientul de absorbtie pentru materialele uzuale
- ▶ Valoarea mare a coeficientului de absorbtie la lungimi de unda reduse implica scaderea responsivitatii
- ▶ Comportarea tuturor materialelor este de tip trece banda



Fotodioda – Marimi caracteristice

- ▶ Eficienta cuantica – raportul dintre numărul de perechi electron–gol generate și numărul de fotoni incidenti

$$\eta = \frac{n_e}{n_f}$$

- ▶ In unitatea de timp numarul de fotoni depinde de puterea optica, iar numarul de electroni impune curentul generat

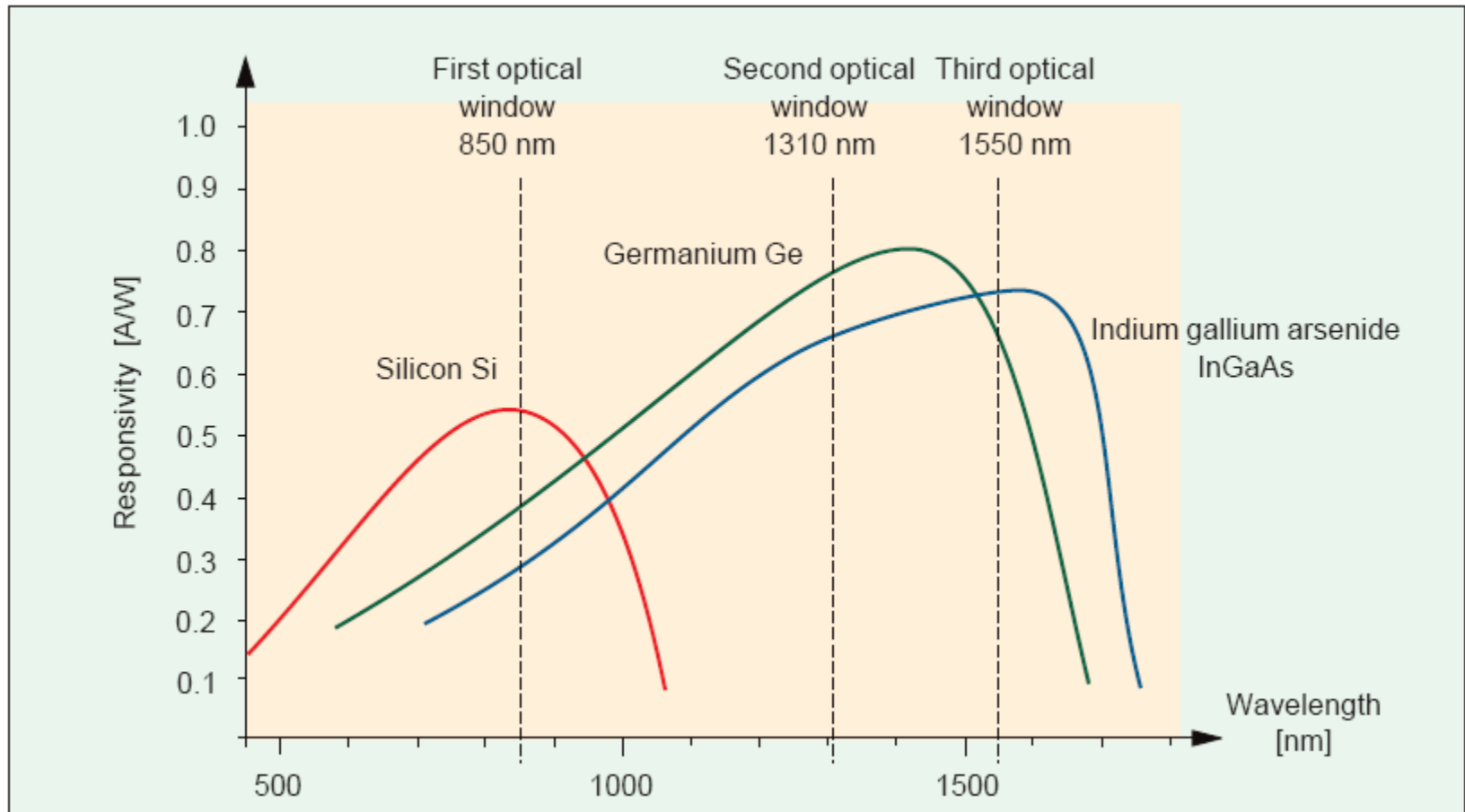
$$\eta = \frac{I/e}{P/h\nu}$$

- ▶ Responzivitatea

$$R = \frac{I}{P_o} = \frac{\eta \cdot e \cdot \lambda}{hc}$$

$$R = 0.8 \cdot \eta \cdot \lambda [\mu m] \quad \left[\frac{A}{W} \right]$$

Material utilizate pentru fotodiode



Material utilizate pentru fotodiode

Material	λ [μm]	Responsivitate [A/W]	Viteza [ns]	Curent de intuneric
Si	0.85	0.55	3	1
Si	0.65	0.4	3	1
InGaAs	1.3–1.6	0.95	0.2	3
Ge	1.55	0.9	3	66

- ▶ Dezavantajul major pentru Ge este curentul de intuneric mare

Material	E_g (eV)
GaAs	1.43
GaSb	0.73
GaAs _{0.88} Sb _{0.12}	1.15
Ge	0.67
InAs	0.35
InP	1.35
In _{0.53} Ga _{0.47} As	0.75
In _{0.14} Ga _{0.86} As	1.15
Si	1.14

Curent de intuneric

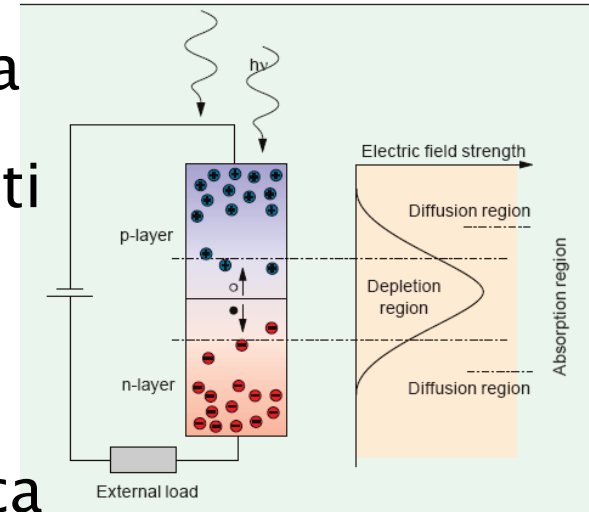
- ▶ Curentul invers al jonctiunii p-n, datorat agitatiei termice, prezent in absenta iluminarii
- ▶ Constitutie o importanta sursa de zgomot (limiteaza aplicatiile Ge)

$$I_D = I_S \approx \frac{\beta \cdot kT}{eR_0}$$

- β – coeficient de idealitate $\beta = 1 \div 2$
- R_0 – rezistenta la intuneric a diodei (invers proportionala cu aria diodei)

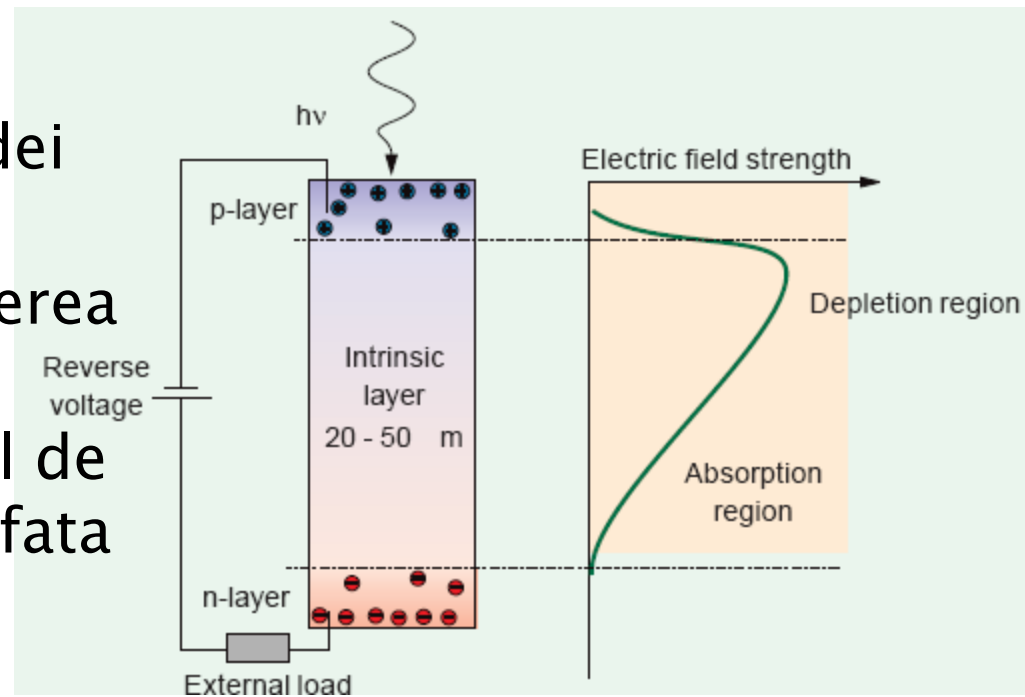
Fotodioda PIN

- ▶ Existenta campului electric in regiunea golita de purtatori face ca eventualii purtatori generati optic sa fie accelerati spre terminale pentru constituirea fotocurentului
- ▶ Problemele utilizarii diodei pn polarizate invers ca fotodetector sunt generate de adancimea extrem de mica a zonei golite (w)
- ▶ Puterea optica absorbita in interiorul acestei zone e in consecinta redusa
- ▶ Puratorii generati inafara zonei de golire ajung eventual in zona golita si vor fi accelerati spre terminale, dar viteza fenomenului este prea redusa pentru aplicatii in comunicatii



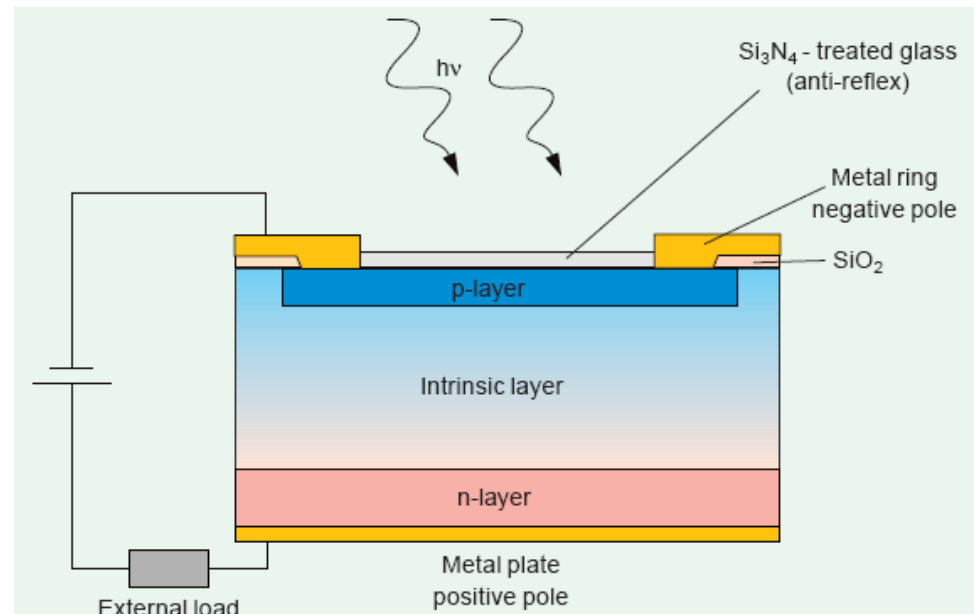
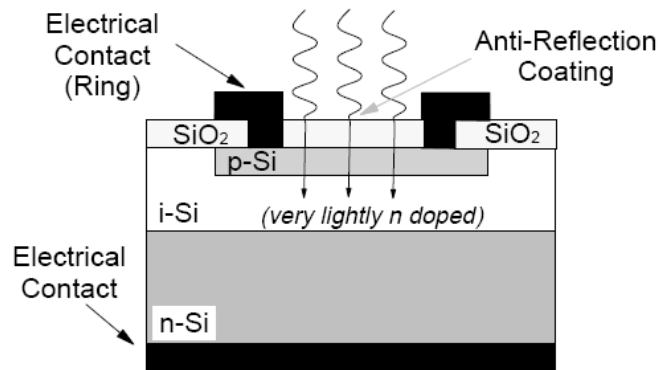
Fotodioda PIN

- ▶ Solutia consta in introducerea unui strat foarte slab dopat (intrinsec) intre cele doua zone ale diodei
 - creste volumul de absorbtie deci creste sensibilitatea fotodiodei
 - capacitatea jonctiunii scade ducand la cresterea vitezei
 - este favorizat curentul de conductie (mai rapid) fata de cel de difuzie



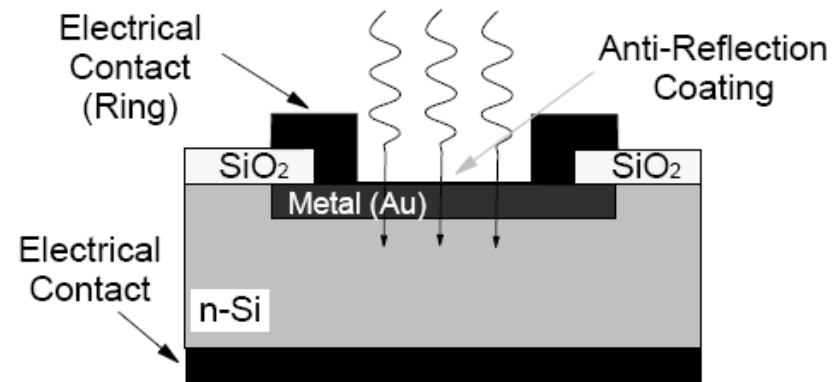
Structura fotodiodei PIN

- ▶ tipic, adancimea stratului intrinsec este de 20–50μm
- ▶ cresterea suplimentara a adancimii ar duce la creterea timpului de tranzit
 - $w=20\mu\text{m} \rightarrow T_{\text{tr}} \cong 0.2\text{ns}$



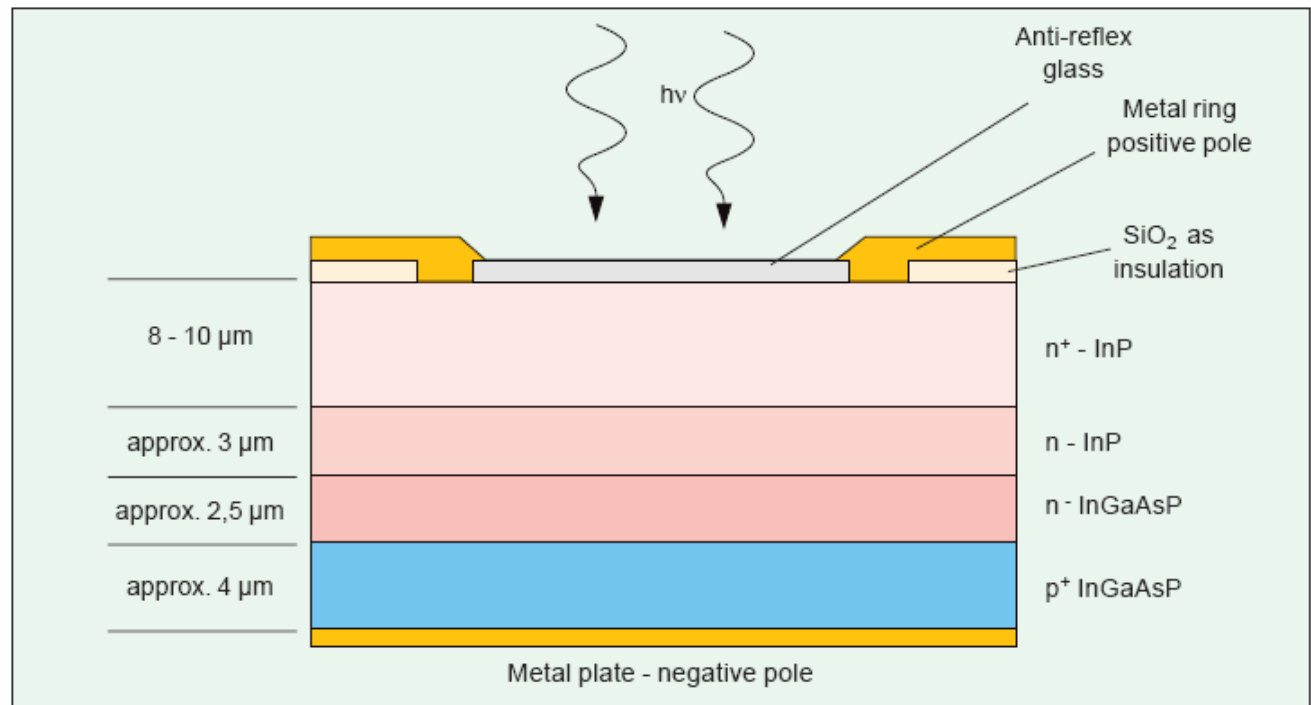
Structura fotodiodelor Schottky

- ▶ se bazeaza pe jonctiunea metal semiconductor
- ▶ vitezele de lucru sunt mult mai mari, metalul fiind un bun conductor realizeaza evacuarea mult mai rapida a purtatorilor din jonctiune
- ▶ permite utilizarea unor materiale cu eficienta mai mare dar care nu pot fi dopate simultan p si n pentru utilizare in PIN
- ▶ modulatie cu 100GHz posibila

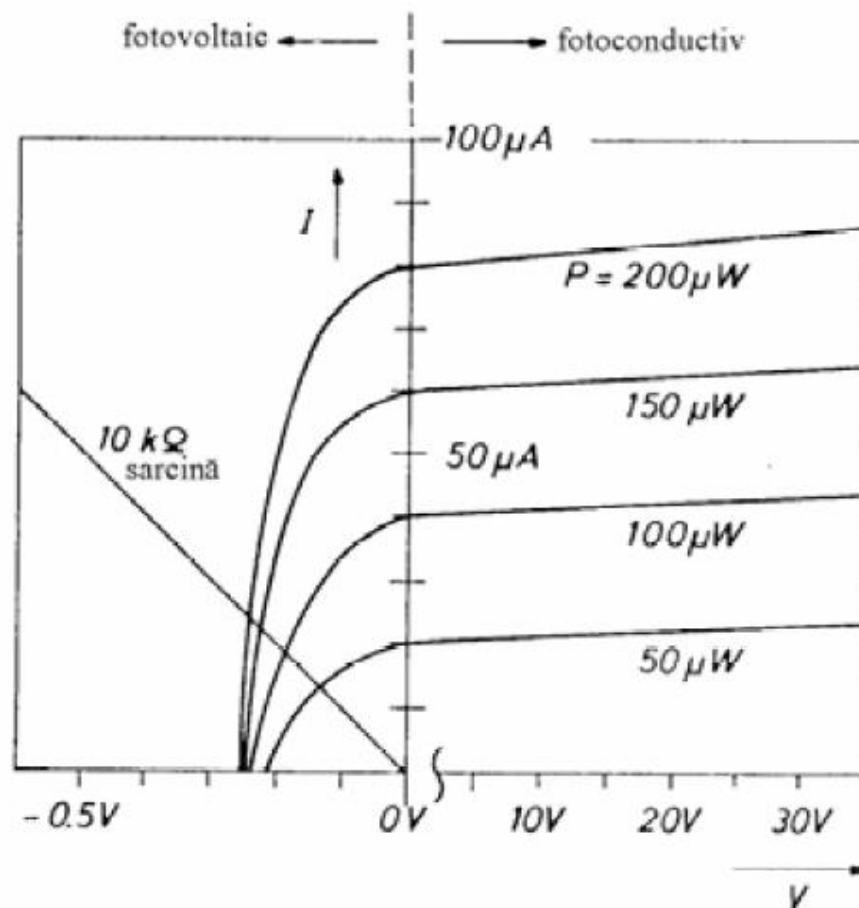


Fotodioda PIN pentru lungimi de unda crescute (1550nm)

- ▶ se utilizeaza tipic
 - InGaAsP pe substrat InP
 - GaAlAsSb pe substrat GaSb

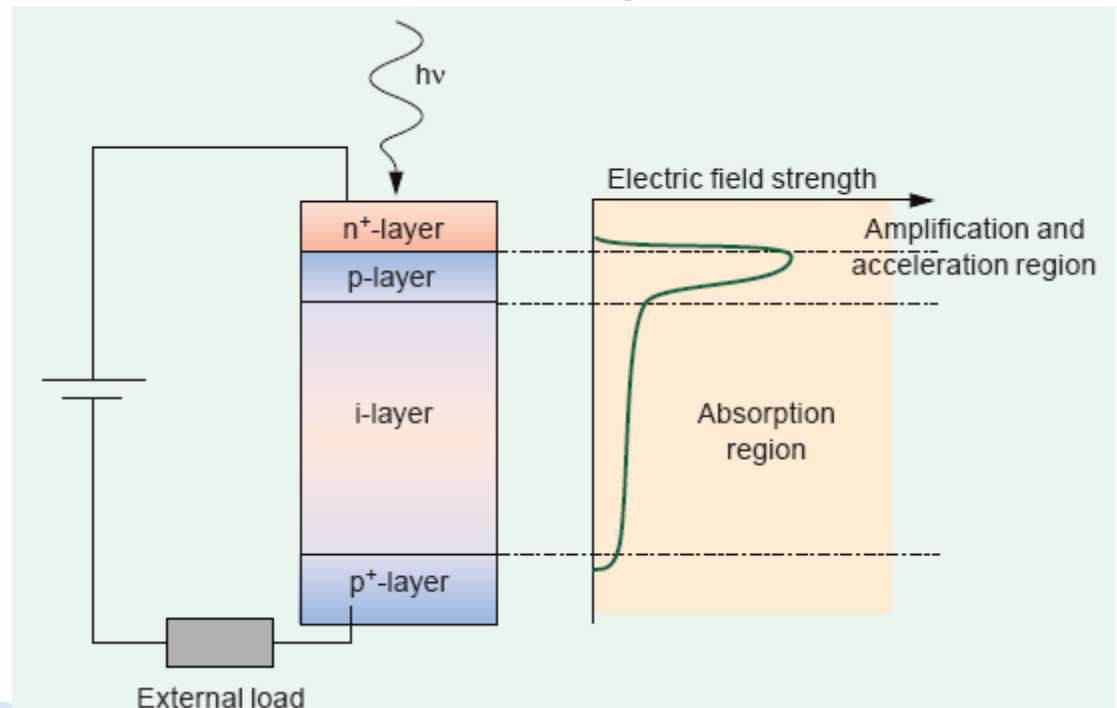
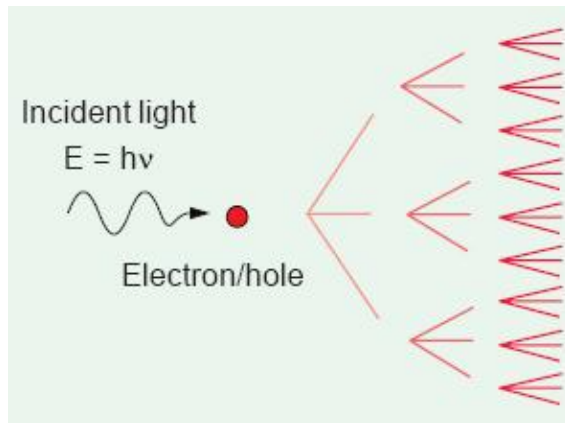


Caracteristici curent/tensiune



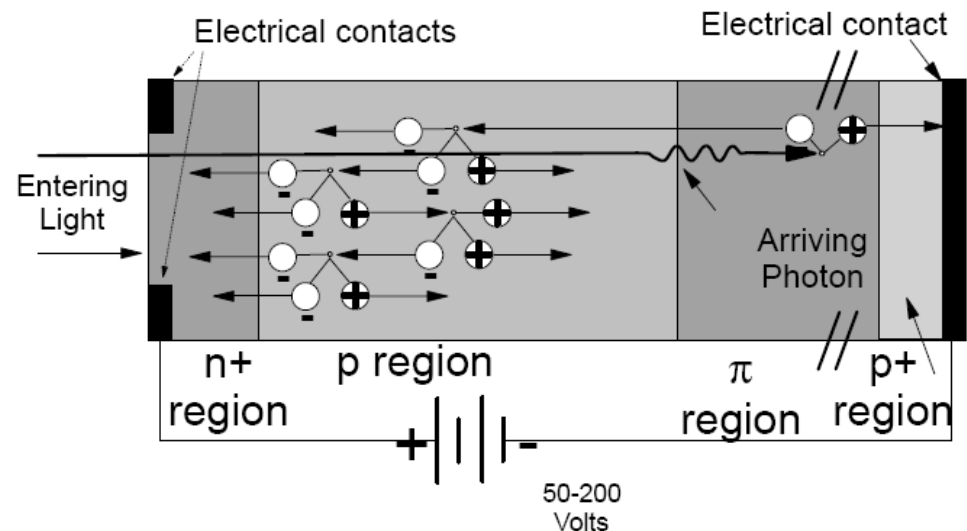
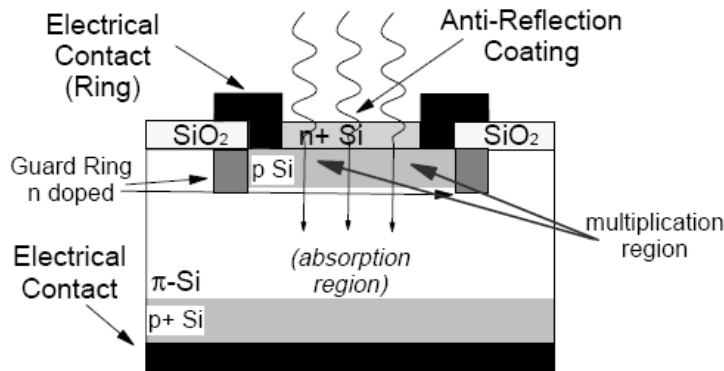
Fotodioda PIN cu multiplicare in avalansa

- ▶ daca viteza purtatorilor este suficient de mare genereaza noi perechi electron/gol prin ionizare de impact
- ▶ amplificarea are loc in acelasi timp cu detectia

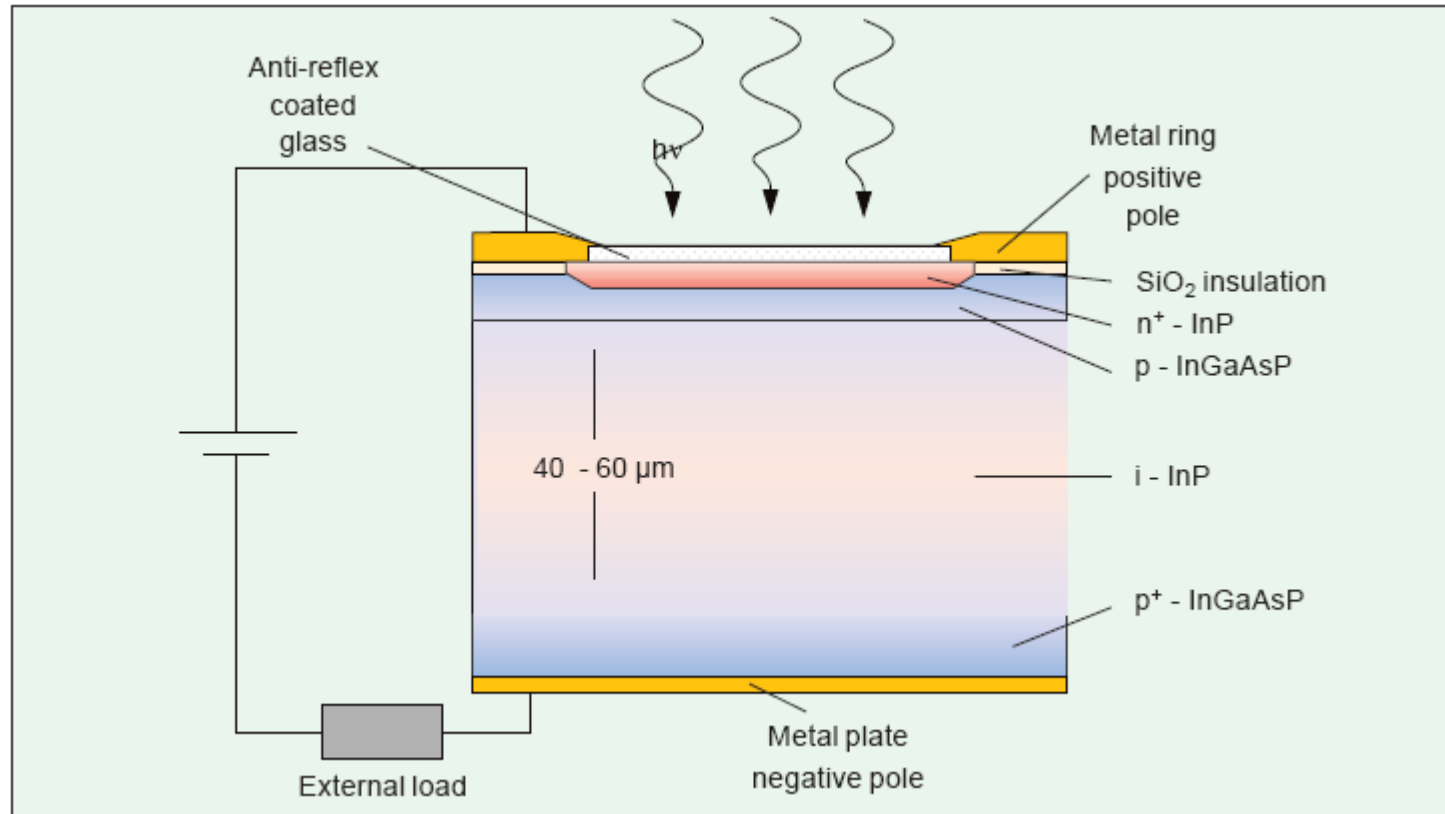


Functionarea fotodiodei cu multiplicare in avalansa

- ▶ campuri electrice de ordinul minim: 3×10^5 V/m, tipic: 10^6 V/m sunt necesare
- ▶ aceste campuri sunt generate de tensiuni inverse de polarizare de ordinul 50–300V
- ▶ structura este modificata pentru concentrarea campului in zona de accelerare



Structura fotodiodei cu multiplicare in avalansa



Caracteristicile fotodiodei cu multiplicare in avalansa

- ▶ factorul de multiplicare caracterizeaza amplificarea fotocurentului generat

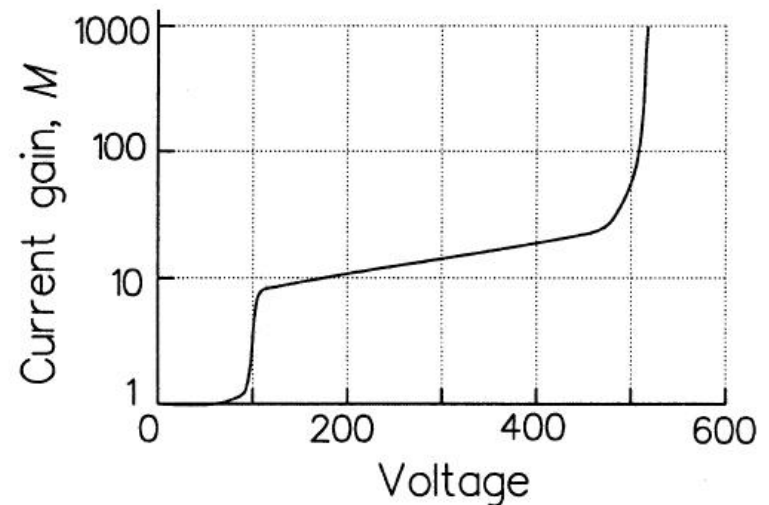
$$M = \frac{I_M}{I}$$

- ▶ tensiunea necesara

$$M_{DC} = \frac{1}{1 - \left(\frac{V}{V_B} \right)^n} \quad n = 3 \div 6$$

- ▶ Responzivitatea

$$R = \frac{I}{P_o} = \frac{\eta \cdot e \cdot \lambda}{hc} \cdot M$$



Dezavantaje

- ▶ tensiuni inverse de polarizare mari cresc complexitatea si pretul circuitului de alimentare
- ▶ tensiuni inverse apropiate de tensiunea de strapungere scad fiabilitatea dispozitivului
- ▶ diodele cu multiplicare in avalansa sunt intrinsec mai zgomotoase (curentul de zgomot este amplificat de asemenea)
- ▶ factorul de multiplicatie are o componenta aleatorie (zgomot suplimentar)
- ▶ viteza mai redusa (timp de generare al avalanse)